# 基板間の接着剤の硬化方法および硬化装置、 およびディスク基板の貼り合わせ装置

# 発明の背景

## 5 発明の分野

本発明は、光ディスク等の基板間に供給された接着剤を硬化させるのに適した 接着剤の硬化方法および硬化装置、並びにディスク基板の貼り合わせ装置に関す る。

# 10 背景技術

15

20

一般に、DVDなどの光ディスクは、2枚の透明な基板が接着剤により貼り合わされた構造を有する。この場合、基板の一方だけに反射層又は半反射層を含む記録層が形成されたもの、又は双方の基板に記録層が形成されたものがある。一方の基板のみに記録層が形成されている場合、双方の基板の厚さが等しいか、記録層の形成されていない基板が薄い透明なシートで形成される。貼り合わせられた2枚の基板を、2組貼り合わせて4枚の基板を積層した構造のものもある。また、透明なガラスやレンズを複数枚接着剤を介して貼り合わせる場合もある。

このような光ディスクを製造する場合、接着剤を介して2枚の基板を重ねた後に、高速回転させて接着剤を基板間で均一に展延し、余分な接着剤を振り切る。その後、基板の一方側から、又は双方から紫外線を照射して接着剤を短時間で硬化することが一般に行われている。紫外線の照射は、UVランプを使って所定の時間連続的に紫外線を照射するか、キセノンランプを使ってパルス的に紫外線を照射する。

しかし、これらランプを使用する硬化方法は、下記のような問題がある。

- 25 (1) 紫外線を発光するランプは発光効率が低く、発熱が非常に大きいために、 その熱によって基板が歪むことがある。また、十分な放熱機構が必要とされるの で、装置が大形化し、コストも高くなる。
  - (2) 紫外線を発光するランプは価格が高く、寿命が短いのでランニングコスト が高い。寿命の短いものでは数十時間で交換しなければならないので、生産性に

## 悪影響を及ぼす。

15

20

25

- (3) パルス状の紫外線を照射する場合には、連続照射のものに比べて熱の面では有利である。しかし、照射時の衝撃が大きく、そのときの振動によって接着されるガラスなどの被接着物が破損したり、接着性に悪影響が生じることがある。
- 5 また、照射時の衝撃音が騒音となり、環境上で好ましくない。これら問題を解決 するため、従来は制振機構や騒音防止機構を設けていたが、これがさらに装置の 大型化、コストアップを招く。
  - (4) ランプの場合には電力損失が非常に大きく、環境上、コストの面で不都合がある。
- 10 従来のDVD製造装置及び製造方法の一例が、特開2002-245692号 公報(第6-8頁、図1)、および特開平09-231625号公報(第3-5 頁、図1)に記述されている。

上記文献に記載された装置では、2枚のディスク基板間に接着剤を配置し、スピンナで接着剤を展延させ、これらディスク基板を移送機構により受台に移送する。この移送工程では、接着剤が硬化していないので、移送中に貼り合わされたばかりのディスク基板がずれることがある。すると、この状態で硬化して品質の低下を招く。さらに、紫外線照射装置の載置台のセンターピンにディスク基板の中心孔を挿入する際、重ね合わせたディスク基板の中心孔付近が引き剥がされて気泡が混入してしまうおそれもある。したがって、完成した光ディスクのチルト及び厚さの均一性に影響を及ぼし、光ディスクの品質を損ねる他、生産効率が悪くなるという問題点がある。

特に、接着層とシートとからなる光透過保護層の厚さが O. 1 mmと非常に薄いブルーレイディスク (Blu-ray Disc)、又はDVDと同じ O. 6 mmの厚さの 2 枚のディスク基板を貼り合わせるが、十分に高い精度の接着剤の膜厚を要求されるAOD (Advanced Optical Disc)と称される大容量光ディスクにあっては、チルト及び厚さの均一性は大きな問題になる。

上記問題点を解決するために、例えば、特開平10-97740号公報には、 高速回転後にディスク基板を移送して重ね合わせたディスク基板の芯出しを行な い、別位置から移送した発光機構によって上方から硬化して仮付けする技術が開 示されている。

しかし、この方法においては、芯出しを行う載置台にディスク基板を載置してから、待避させている発光機構をディスク基板の上方に移送する工程が必要になる。したがって、装置の高速化が困難となり、それらの機構も必要となる。また、ディスク基板の中心孔の内径はバラツキがあるため、2枚のディスク基板を重ね合わせたときに内径が一致しないおそれがある。従来のような複数のブロックからなる金属部材を拡径させ、ディスク基板の中心孔の内周側面に圧力を加えて芯出ししようとすると、内径の小さいディスク基板に大きな負荷が加わり、ディスク基板のチルトに影響を及ぼすために、圧力の微妙な調整が困難である。

10

15

25

# 発明の要旨

本発明に係る基板間の接着剤の硬化方法は、発光半導体素子又はガスレーザにより紫外線を発光させる工程と、前記紫外線を、透明な第1基板と第2基板との間に展延された接着剤に、前記第1基板と第2基板の少なくとも一方を通して照射し、前記接着剤を硬化又は半硬化させる工程とを具備する。

この方法によれば、発光半導体素子又はガスレーザを用いているので、従来のランプに比べて発熱を少なくし、基板への熱影響を小さくできる。ランプに比べて寿命が大幅に長いのでランニングコストの低減が図れる。しかも発光のために使用する電力量が少なく、環境への影響を小さくできる。

20 前記紫外線は、硬化する前の前記接着剤に対する透過率が、硬化後の前記接着 剤に対する透過率よりも低くなる範囲の波長を有していてもよい。この場合、接 着剤が硬化するのに伴って、紫外線の透過率が向上するので、より効果的に接着 剤を硬化させることができる。

前記紫外線の波長は、主に280-450nmの範囲にあってもよい。この場合、基板への熱影響を小さくでき、接着剤が硬化するのに伴って紫外線の透過率が向上するので、より効果的に接着剤を硬化させることができる。

前記発光半導体素子又はガスレーザの紫外線の発光面と、前記基板の照射面と の間の距離は10mm以下であってもよい。この場合、光ディスクへの熱的影響 を小さくできると共に、接着剤をより効率的に硬化させることができる。より好 ましくは7mm以下である。

5

10

15

20

25

前記紫外線の照射中に、前記紫外線と前記接着剤とを相対的に動かしてもよい。この場合、接着剤をより均一に硬化させることができる。

前記第1基板および第2基板の少なくとも一方には記録層が形成され、前記発 光半導体素子又はガスレーザが発光する紫外線を、前記第1または第2基板の外 周側から前記接着剤に照射してもよい。この場合、接着剤をより好ましい状態に、 かつ均一に硬化させることができる。

前記接着剤を半硬化または硬化させた後に、次工程へ前記基板を搬送し、紫外線を照射して前記接着剤を硬化させてもよい。この場合、接着剤をより好ましい状態に硬化させることができる。接着剤が半硬化した後では、接着剤をさらに硬化させるために必要な紫外線量が小さくなるので、その分、弱い紫外線により接着剤を十分に硬化させることが可能になる。

前記第1および第2基板間に付与した接着剤を高速回転して展延した後、基板を低速回転しながら、または、基板を停止させた状態で、前記第1基板と第2基板の内周部から外周部へかけて、紫外線を順に照射しても良い。この場合、接着剤をより効率的に硬化させることができ、品質の向上が図れる。

前記第1基板と第2基板のいずれか一方又は双方がポリカーボネートであってもよい。この場合、ポリカーボネートに対する光の透過率が飽和する波長よりも長い波長の紫外線を照射してもよい。この場合、接着剤をより効率的に硬化させることができ、基板への熱的影響をより小さくできる。

前記第1基板と第2基板との間からはみ出した前記接着剤への前記紫外線の照射は、空気中よりも酸素濃度の低い雰囲気で行なってもよい。この場合、基板間からはみ出した前記接着剤をより効率的、かつ効果的に硬化できる。

前記第1および第2基板間の接着剤層の膜厚を検出し、前記高速回転に伴い前 記膜厚が設定の厚さまで薄くなったとき、前記紫外線を照射してもよい。この場 合、接着剤をより効率的に硬化させることができる。

前記第1および第2基板間の接着剤層の膜厚を検出し、前記高速回転に伴い前 記膜厚が設定の厚さまで薄くなった箇所に、前記紫外線を順に照射してもよい。 本発明の硬化装置は、透明な第1基板と第2基板との間に展延された接着剤に、前記第1基板および第2基板の少なくとも一方を通して紫外線を照射して硬化させる。この装置は、前記第1基板および第2基板を支持する支持機構と、前記接着剤を硬化すべき領域に対向して配置された複数の発光半導体素子を有する半導体発光装置と、前記発光半導体素子が前記接着剤から所定距離離れるように前記半導体発光装置を配置する位置決め機構とを具備し、前記複数の発光半導体素子が発光する紫外線により前記接着剤を硬化又は半硬化させる。

5

10

15

20

この装置によれば、従来のランプに比べてはるかに発熱が少なく、基板への熱 的影響を小さくできる。また、紫外線ランプに比べて寿命が大幅に長いのでラン ニングコストが低減され、しかも発光のために使用する電力量が少ない。

前記複数の発光半導体素子は、螺旋状、同心円状、多角形状のいずれかに沿って配置されていても良い。また、前記複数の発光半導体素子はランダムに配置されていてもよい。

前記複数の発光半導体素子は螺旋状に配列され、これら発光半導体素子が内側 から外側に向けて時間的に遅れて順次紫外線を発光してもよい。この場合、接着 剤をより効果的に硬化させることができる。また、硬化により接着層に生じる応力を内周側から外周側へ逃すことができ、貼り合わせ基板の品質が高められる。

前記複数の発光半導体素子は、同心円状に配置され、放射方向に隣接する同心 円状の発光半導体素子は内側から外側に向けて時間的に遅れて紫外線を順次前記 接着剤に照射してもよい。

前記発光半導体素子は、並列に接続されていてもよい。あるいは、所定個数直列に接続され、これら直列接続したものが並列に接続されていてもよい。この場合、低い電圧の電源を用いることができ、信頼性も高められる。

前記遅延時間は、前記接着剤の硬化時間にほぼ等しくてもよいし、それより長 25 くてもよい。

前記半導体発光素子は、前記接着剤から10mm以内であることが好ましく、より好ましくは7mm以内である。

前記硬化装置の前記発光半導体素子は、前記基板の内周部から外周部まで延びるように1列又は複数列に配列され、前記支持機構および前記位置決め機構の少

なくとも一方は、前記半導体発光装置と前記第1および第2基板とを相対的に回転させてもよい。

前記硬化装置は、紫外線が照射される前記接着剤の面に、窒素ガスなどの不活性のガスを噴出するガス噴出機構を備えていてもよい。

5 前記発光半導体素子は、プリント基板に固定されており、前記プリント基板に 形成された導電パターンに接続されていてもよい。

本発明のディスク基板の貼り合わせ装置は、第1基板と第2基板との間に配置された接着剤を展延するためのスピンナと、前記基板を通して前記接着剤に紫外線を照射させて硬化させる硬化装置とを備え、前記硬化装置は、前記スピンナにより前記接着剤が展延された後の前記第1基板および第2基板を支持する支持機構と、前記接着剤を硬化すべき領域に対向して配置された複数の発光半導体素子を有する半導体発光装置と、前記発光半導体素子が前記接着剤から所定距離離れるように前記半導体発光装置を配置する位置決め機構とを具備し、前記複数の発光半導体素子が発光する紫外線により前記接着剤を硬化又は半硬化させる。

15 前記スピンナにおける回転台の高速回転により、前記第1基板と第2基板との間の接着剤が展延された後、前記回転台の上で前記紫外線が前記接着剤に照射されてもよい。

前記紫外線が前記接着剤に照射されるとき、前記回転台が回転してもよい。前記紫外線が前記接着剤に照射されるとき、前記回転台が前記スピンナの隔壁

20 よりも上方に位置してもよい。

10

前記硬化装置は、前記スピンナにより展延された前記接着剤に光を照射して半硬化または硬化させ前記第1基板と第2基板を仮付けする発光装置と、仮付けされた前記第1基板と第2基板を前記硬化装置まで搬送するディスク搬送機構とをさらに具備してもよい。

25 前記スピンナが回転している内に前記仮付けを行ってもよい。前記光ディスク基板の内周側における前記記録層が形成されていない非記録領域に存在する前記接着剤を半硬化または硬化して仮付けを行ってもよい。

本発明に係る他の態様のディスク基板の貼り合わせ装置は、接着剤を介して重ね合わされた前記ディスク基板を高速回転させて前記接着剤を前記ディスク基板

間に展延するスピンナと、前記ディスク基板を通して光を照射して前記ディスク 基板間に展延された接着剤の硬化を開始させることにより、前記ディスク基板同 士を仮付けする仮付機構と、仮付けされた前記ディスク基板を別の位置に移動さ せる移送機構と、前記接着剤を硬化させる硬化装置とを備える。この装置によれ ば、品質の良いディスクを得ることができる。

前記仮付機構は、前記スピンナのディスク受台上に載置されている前記ディスク基板に光を照射して仮付けしてもよい。

5

10

15

20

前記仮付機構は、前記スピンナにおいて前記ディスク基板が高速回転しているとき、前記ディスク基板の情報記録領域でない非記録領域に存在する前記接着剤に光を照射して、その接着剤層の内周側を固定化してもよい。

ディスク基板の貼り合わせ装置の他の態様は、前記接着剤を介して重ね合わされた前記ディスク基板を高速回転させて前記接着剤を前記ディスク基板間に展延するスピンナと、貼り合わされた前記ディスク基板をセンタリング位置に移動させる移送機構と、前記センタリング位置に配置され、前記貼り合わされたディスク基板の中央孔に挿入されてその内周面を合致させるセンタリング部材を備えるセンタリング機構と、前記センタリングされたディスク基板を通して光を照射して前記ディスク基板間の接着剤層の硬化を開始させることにより、前記ディスク基板同士を仮付けする仮付機構と、前記仮付けされたディスク基板を硬化位置に移送する移送機構と、前記硬化位置に配置され、前記ディスク基板間の前記接着剤層を硬化させる硬化装置とを備える。

前記仮付機構は、前記ディスク基板の情報記録領域でない非記録領域に存在する前記接着剤を半硬化又は硬化させてもよい。

前記仮付機構は、前記光ディスク基板の情報記録領域に存在する前記接着剤を半硬化または硬化させてもよい。

25 前記仮付機構は、前記ディスク基板との間で相対的に回転が行われているとき、 前記光を発生してもよい。

前記仮付機構は、前記光を発生する発光ダイオード、又は半導体レーザ、あるいはガスレーザを備えていてもよい。

前記仮付機構は、前記接着剤の硬化を開始させる光を発生する仮付け用発光機

構と、前記仮付け用発光機構が先端にとりつけられたアーム部材と、このアーム部材を支持して鉛直上下方向に動かす縦方向駆動装置と、この縦方向駆動装置を 支持してこれを横方向に移動させることができる横方向駆動装置を有していても よい。

5 前記仮付機構は、前記センタリング機構に載置されている前記ディスク基板に 光を照射して仮付けしてもよい。

本発明の他の態様に係るディスク基板の貼り合わせ装置は、接着剤を介して重ね合わせた第1と第2のディスク基板を高速回転させて前記接着剤を前記ディスク基板間に展延するスピンナと、前記接着剤を展延したディスク基板の中央孔に挿入されて前記第1と第2のディスク基板の内周側面を合致させるセンタリング機構を備えるディスク載置台と、前記ディスク基板を前記スピンナから前記ディスク載置台に搬送するディスク基板移送機構とを備え、前記ディスク載置台は、前記内周側面を合致されたディスク基板に光を照射して前記ディスク基板間の接着剤層の硬化を開始させる発光機構を備えている。

10

25

15 この装置によれば、スピンナで高速回転により接着剤層を均一化した後に、そのスピンナとは別位置に芯出し機構と接着剤硬化機構の両方を備えたディスク載置台を設けることによって、ディスク基板のチルトを低下させずに精密な芯出しが実現でき、かつ生産効率を向上させ、高品質な光ディスクを得ることができる。また、精密な芯出しとほぼ一緒に接着剤の硬化を開始させることができ、光ディスク基板の品質と生産効率の向上を達成することができる。

前記発光機構は、前記ディスク基板の全面又は一部分の領域に存在する前記接着剤を半硬化又は硬化させてもよい。この場合、効率の良いディスク基板の貼り合せ又は仮付けを行うことができる。

前記発光機構は、前記ディスク基板の非記録領域に存在する前記接着剤を半硬化又は硬化させてもよい。ディスク基板の内周にある非記録領域に存在する接着剤を硬化させることで、部分的に仮付けして芯出しした状態を維持することができる。また、ディスク基板の内周の接着剤の拡がりを調整することができ、ディスク基板の中心孔の内周側面から接着剤が流れ出すことを防止する。

前記発光機構は、前記光を発生する複数の発光ダイオードを有していてもよい。

この場合、発光機構を小型にでき、消費電力を低減することができる。また、発光機構の寿命が長く、信頼性が向上する。

前記発光機構は、前記センタリング機構を囲む円環状の紫外線照射ランプを有していてもよい。この場合、芯出しを行った状態で接着剤の硬化を済ませることができ、高品質の光ディスクを得ることができると同時に、その生産効率を向上させることができる。

前記ディスク載置台は、前記発光機構を冷却するための冷却媒体流通路を備えていてもよい。この場合、発光機構の発熱によるディスク基板への熱伝導の影響を防ぐことができる。また、発光素子の破損をふせぐことができる。

 前記センタリング機構は、前記ディスク基板の中央孔の内部を上下に可動する 軸体と、前記軸体に接続された駆動機構と、前記軸体を囲む弾性体であって、前 記駆動機構が前記軸体を降下させるときに上部からの加圧力を受けて、前記ディ スク基板の半径方向に膨らむ弾性体とを有し、前記弾性体が膨らむときにその弾 性力で前記第1と第2のディスク基板の前記中央孔の内周側面を加圧してもよい。
 この場合、第1と第2のディスク基板の中心孔の両方の内周側面に最適な圧力を 加え、精密な芯出しをすることができる。

#### 図面の簡単な説明

図1は、本発明に係るディスク基板の貼り合わせ装置の一実施例を示す正面図 20 である。

図2および図3は、紫外線の波長と透過率を示すグラフである。

図4は、紫外線発光用の発光ダイオードの発光特性を示すグラフである。

図5は、他の態様に係るディスク基板の貼り合わせ装置を示す一部破断した正面図である。

25 図6Aおよび図6Bは、半導体発光ユニットの平面図および正面図である。

図7Aおよび図7Bは、半導体発光ユニットの他の例の平面図および正面図である。

図8~図13は、他の実施例のディスク基板貼り合わせ装置の動作を説明する 正面図である。

- 図14Aおよび図14Bは、仮付機構の平面図および断面図である。
- 図15は、仮付機構の機能を説明する断面図である。
- 図16は、接着層の厚さを示すグラフである。
- 図17Aおよび図17Bは、センタリング部材の一例の平面図である。
- 5 図18は、本発明のディスク貼り合わせ装置の他の実施例を示す断面図である。
  - 図19は、ディスク載置台の断面拡大図である。
  - 図20は、発光機構の平面図である。
  - 図21および図22は、センタリング機構の動作を示す断面図である。
  - 図23は、センタリング機構の断面図である。
- 10 図24A~図24Dは、本発明の貼り合わせ方法の一実施例を説明する断面図である。
  - 図25は、硬化機構の他の例を説明するための断面図である。

#### 望ましい実施態様

15 以下、本発明の複数の実施例を説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではなく、これら実施例の一部の構成を他の周知の構成に置き換えてもよいし、これら実施例の構成を相互の置換してもよい。また、以下の実施例は本発明をディスク基板の貼り合わせに適用しているが、本発明はこれに限定されず、一対の基板を接着剤で貼り合わせる用途であれば、いかなる用途にも適用可能で20 ある。

## [実施例1]

25

図1ないし図3は、本発明の実施例1を示している。図1において、符号1と2は、例えばポリカーボネート材料からなるディスク基板のような円板状の基板であり、基板1、2との間には高速回転などにより展延された接着剤層3(未硬化状態)が形成されている。この例では、基板1には記録層が形成されておらず、基板2にのみ反射層を含む記録層が形成されている。しかし、双方の基板1,2に記録層が形成されていてもよい。その場合には、基板1に半反射膜を含む記録層が形成され、基板2に反射層を含む記録層が形成される。

基板 1、2は円盤状の水平な受台 4 に載置され、受台 4 は昇降軸 5 により昇降 駆動装置 6 に結合されている。受台 4 の中心には、基板 1、2 を位置決めするた めの円柱状の位置決め突起 4 a が備えられ、基板 1、2 を受台 4 に載せると、位 置決め突起 4 a が基板 1、2 の中央穴に挿入される。

5 上側の基板1の上には、円板状の半導体発光ユニット7が同軸に配置されている。半導体発光ユニット7は、基板1よりも若干大きい外径を有する。半導体発光ユニット7は、発光半導体素子としての多数の発光ダイオード7aと、発光ダイオード7aを支持する支持体7bを有する。支持体7bの下面には、全面に亘って多数の発光ダイオード7aが並べて配置されており、多数の発光ダイオード10 7aの発光面×が全て同一平面にある。

発光ダイオード7aの配置は、ランダムに近接して配置しても良いが、基板1と同心の多重円に沿って配置するか、基板1と同心の螺旋に沿って配置することが好ましい。隣り合う発光ダイオード7aの間には一定間隔があけられていても良いし、互いに接していても良い。発光ダイオード7aは、全て並列接続されると共に、各発光ダイオード7aに保護用の抵抗が直列接続されている。実際の組立の場合には、支持体7bとなる、あるいはその一部分となる円板状のプリント基板に表面実装型の発光ダイオードと抵抗を面実装すれば良いので、個数が、例えば、それぞれ350ないし450個程度であっても、容易に製作することができる。

15

20 発光ダイオードフaを直列接続せずに並列接続したのは、発光ダイオードフa の故障は短絡形態と開放形態があり、直列接続すると、故障が開放形態のときに は半導体発光ユニットフの発光が妨げられると言うのが一つの理由であり、他の 理由は発光ダイオードの電圧ドロップが1個当たり数ボルトあるために、例えば 350ないし450個を直列接続すると、1000Vを越える高い電圧が必要に 25 なるからである。

各発光ダイオードフaのカソード側は直流電源8の負極に接続され、それらのアノード側は保護抵抗器9、及びスイッチング装置10を介して直流電源8の正極に接続されている。最も簡単なスイッチング装置10は、一定の周期で回路を開閉する。スイッチング装置10は、所定個数の発光ダイオードフaを順次オン

オフするために、簡単なシーケンサ又はCPUを備えてもよい。各発光ダイオードフaの発光面Xは上側の基板1の上面に接触しない位置で、できるだけ上側の基板1の上面との間の間隔が狭いほど効率がよい。光が距離の2乗で減衰するからである。発光面Xと上側の基板1の上面との間の間隔は10mm以下であることが好ましく、より好ましくは1ないし7mmとされる。

5

10

15

20

25

図2ないし図4によりこの発明に用いる発光ダイオードフaの好ましい特性について説明する。図2および図3は横軸が光の波長、縦軸が透過率を示す。曲線 Aはポリカーボネート基板の透過率、曲線Bは紫外線の照射前の接着剤の透過率、曲線Cは紫外線の照射による硬化後の接着剤の透過率をそれぞれ示す。現在の光ディスクの基板としてはポリカーボネート材料が用いられており、ポリカーボネート材料からなる基板は、波長が280nm程度より長くなると急速に透過率が高くなる。この実施例は、光ディスクの基板1又は2を通して接着剤3に紫外線を照射させて硬化させるので、波長が280nmよりも短い紫外線は透過率が低いために使用し難く、透過率の高い280nm以上、好ましくは300nm以上の波長の紫外線が用いられる。

図2と図3に示すように、接着剤は、紫外線の照射前は照射による硬化後に比べて透過率が低い波長領域をもつ。発光ダイオードの紫外線の照射前の透過率が照射後に比べて低い波長領域は280nm程度から450nm程度であり、この領域では光の照射により接着剤が硬化するのに伴い接着剤の透過率が高くなって行く。接着剤の吸収を考えると、紫外線の吸収率の高い波長が硬化促進に効率的であるが、接着剤の紫外線の吸収率が高くても、ポリカーボネート製の基板の紫外線透過率が低すぎると、その基板が変質してしまうことが分かった。このときの光の波長は280nmを下回った。また、600nmを越える波長の光を、接着剤を硬化させるのに十分な量と時間照射すると、光ディスクの記録層の有機色素膜が変質したり、損傷を受けるなどの問題が発生することも分かった。

光ディスクそのものに問題が発生する波長が280nm未満あるいは600nm以上であるから、280nm以上かつ600nm以下の波長領域を選択した。この波長領域における種々の波長の光をポリカーボネート製基板を通して接着剤に照射した結果、発光ダイオードが発する光の波長が280nm以上かつ450

nm以下の場合が、接着剤の光重合反応が行われることが確認できた。特に、発光ダイオードが発する光の波長が300nm以上かつ420nm以下の場合が接着剤の光重合反応が良好に行われ、基板や記録層などにも何ら悪影響が無いことが確認できた。280~450nmの波長領域は、接着剤の硬化前の紫外線の透過率が、その硬化後の紫外線の透過率よりも低い波長となる波長領域とほぼ同じになる。

図4は、市販されている紫外線発光用半導体素子の特性を示し、横軸に波長、縦軸に相対発光強度を示す。図4から分かるように、紫外線発光用半導体素子が発光する光の波長幅は狭く、 $360\mu$ mから $420\mu$ m程度であり、ピークは約 $380\mu$ mの波長の紫外線は、前述の好ましい波長の範囲300nm~420nmに入り、市販されている紫外線発光用半導体素子が紫外線発光の光源として好ましいことが明らかである。したがって、紫外線を発光する光源として、図4に示すような波長の紫外線を発光する紫外線照射用の発光ダイオードを用いることが好ましい。図4に示すような波長の紫外線を発光する紫外線照射用の発光ダイオードの場合には、発光する光のほとんど全てが基板間の接着剤層の硬化に役立つ。

装置の動作について説明する。基板 1、2 は接着剤層 3 を介して接合された後、図示されていない通常のスピンナにより、高速回転されて接着剤が均一に展延される。これら基板 1、2 が、不図示の通常の基板移送機構により基板受台 4 上に載置される。同時に昇降駆動装置 6 が昇降軸機構 5 を上昇させ、上側の基板 1 の上面が半導体発光ユニット 7 の発光面 X から 1 mmから 1 0 mm、好ましくは 7 mm以内の距離に来たときに、昇降駆動装置 6 を停止させる。その停止と同時、又は上側の基板 1 の上面が半導体発光ユニット 7 の発光面 X から 1 0 mm以内の所定距離に近づいた時点で、スイッチ装置 1 0 が働き、直流電源 8 からスイッチ装置 1 0 の不図示のスイッチ素子、保護用抵抗 9 及び半導体発光ユニット 7 の全ての発光ダイオード 7 a は主に280~450 n mの波長領域内の波長の紫外線を発光する。その紫外線は上側の基板 1 を通して接着剤層 3 に照射され、接着剤層 3 を硬化させる。半硬化であっても良い。しかる後、昇降駆動装置 6 が再び動作をし、昇降軸機構 5 を下降さ

せ、不図示の通常の基板移送機構により基板受台4上の基板1、2を排出する。

発光ダイオード7aは通常のキセノンランプなどのような紫外線を発光するランプに比べて、発光する光の強さは弱いが、発生する熱が遙かに小さく、基板への熱影響が小さい。したがって、前述のように半導体発光ユニット7の発光面Xと上側の基板1との間の距離を、ランプの場合に比べて大幅に小さくできる。したがって、半導体発光ユニット7の発光ダイオードからの光であっても、従来のランプの場合とほぼ同程度の時間で接着剤を硬化させることができる。

5

10

また、この実施例では発光ダイードを近接させて配置しているので、隣接する 周囲の発光ダイードからの光が互いに重なり合う。したがって、例えば、隣接す る発光ダイオードの一つが破損したとしても、その影響を最小限に抑えることが でき、接着剤の硬化に対する実質的な悪影響は発生しない。

さらに、半導体発光ユニット7は、基板1、2の外周よりも発光ダイオード1個分程度はみ出す大きさを有するので、基板1、2の外周縁間からはみ出した接着剤も硬化させることが可能である。

- 15 基板 1、2間からはみ出した接着剤を短時間で効率的に硬化させるには、基板 1、2の外周から 1 mmから 1 0 mm程度離れた位置に不図示の発光ダイオードを 1 個又は複数個等間隔で配置し、その発光ダイオードからの光が基板 1、2間からはみ出した接着剤に効果的に照射されるようにしてもよい。この場合、基板 1、2 と発光ダイオードとを相対的に回転させることが望ましい。通常は基板 1、
- 20 2を回転させる。接着剤の硬化速度は酸素の存在によって遅くなるので、前記不 図示の発光ダイオードによる照射位置に窒素ガスのような安価で不活性のガスを 噴出するガス吹き出しノズルを備え、照射される接着剤を窒素ガスで包囲しても よい。この場合、ガスと接触する接着剤の硬化が促進され、硬化時間が短縮され る。
- 25 この実施例では、受台4aを上昇又は下降させて半導体発光ユニット7の発光面×と基板1、2との間の距離を接近、離間させたが、従来のように、不図示のターンテーブル上の基板受台に基板1、2を載置し、ターンテーブルを水平方向に間欠的または連続的に回転させることにより、半導体発光ユニット7の発光面×から所定距離下方の位置を基板1,2が通過するようにしてもよい。

本発明の他の実施例では、スピンナによる基板 1.2の回転中に半導体発光ユニットからの紫外線を接着剤に照射する。この実施例について図5により説明するが、その前に、一般的に行われている光ディスクの製造プロセスについて説明する。DVDのような光ディスクの製造プロセスでは、一般に、一方の基板の面の内周側に円環状に接着剤を供給し、他方の基板を重ね合わせた後、その重ね合わせた基板を不図示の基板移送機構によりスピンナに搬送する。前記重ね合わせの過程で、必要に応じて基板間に電圧を印加し、その電界の力で接着剤の先端を尖鋭化しても良い。

5

20

25

スピンナの概略は図5に示すようなものであり、接着剤を挟んで重ね合わされた一対の基板10を受けて回転させるための回転台11、回転台11とモータのような回転駆動装置12とを結合する回転軸13、上方を除いて回転台11上の基板10の周囲を包囲する隔壁14を有する。スピンナでは、一般に基板10を毎分200回転から6000回転で所定時間高速回転させて、その遠心力により基板間の余分な接着剤を振り切り、均一な所望の膜厚の接着剤層を形成する。回転の停止後に、不図示の基板移送機構により基板10をスピンナから取り出し、不図示の紫外線照射機構に送って紫外線を照射し、基板間の接着剤層を硬化させる。

この実施例では、スピンナが動作している間に、基板10の上方に半導体発光ユニット7を配置する。半導体発光ユニット7は前記実施例と同様でよい。基板10間の余分な接着剤を振り切りが行われ、基板10が回転停止、又は回転停止前の回転速度が低くなった時点で、半導体発光ユニット7はその発光面×が基板10の上面から1~10mm、好ましくは1~5mmの位置に来るように、上下動駆動装置15及び上下動軸機構16により降下される。半導体発光ユニット7の発光面×が基板10の上面から1~5mmの位置になったとき、半導体発光ユニット7は280~450nmの波長領域内の紫外線を基板10に照射し、基板間の接着剤を硬化させる。このようにして基板1、2が完全に貼り合わされた基板10が、不図示の基板移送機構により、スピンナから取り出される。

半導体発光ユニット7から基板10への紫外線の照射は、基板10が停止した 状態で行っても良いが、紫外線照射量の均一化をはかるために、基板10を低速 回転させながら紫外線を照射するのが好ましい。基板 1 0 が回転している間に紫外線を照射し、照射中に基板 1 0 が停止してもよい。

この実施例では、半導体発光ユニット7からの紫外線の一部分が漏れてスピンナの隔壁14の内側に付着した接着剤の一部分を硬化させる場合がある。これを避けるには、半導体発光ユニット7をスピンナの上方に固定し、基板10をスピンナから持ち上げてスピンナの外で基板10に紫外線を照射すれば良い。

5

10

15

20

25

この場合、回転駆動装置12の他に、回転軸13と回転台11とを上下移動させる上下方向駆動装置を設ける。回転軸13は隔壁14に対して上下方向にも移動できる構造とする。この場合、半導体発光ユニット7を上下方向に駆動する上下動駆動装置15及び上下動軸機構16は不要である。半導体発光ユニット7はスピンナの隔壁14よりも上方に固定される。スピンナにおいて高速回転が停止すると、上下方向駆動装置が回転駆動装置12、回転軸13、回転台11、および基板10を上昇させ、半導体発光ユニット7の近傍で停止させる。半導体発光ユニット7は基板10の上面がその発光面×から1~7mmの位置になったとき、半導体発光ユニット7は、前記領域の紫外線を基板10に照射し、基板間の接着剤を硬化させる。このようにすることにより、隔壁14の内側の接着剤が紫外線で硬化することはない。基板間の接着層が硬化する前に、不図示の基板移送機構が基板面を吸着保持してスピンナから取り出すと、基板の僅かなずれ、歪みなど悪影響が生じることがあるが、この実施例では基板間の接着層が硬化した後にスピンナから取り出すので、そのような悪影響が生じることはない。

図6 A および図6 B により半導体発光ユニット7の1例について説明する。図6 A は発光半導体素子7 a の配列の一例を示し、配列a、b、c・・・n はいずれも、円板状の支持体7 b に対して同心円状に配列されている。配列a が最も内周側の配列を示し、配列b は内側から2番目の周を示し、同様にして配列n は最も外側の周を示す。この実施例では、支持体7 b は円板状のプリント基板である。各同心円状の配列a、b、c・・・n は、円板状プリント基板7 b の導電パターンP により、それぞれの配列a、b、c・・・n における発光ダイオードは全て並列接続されている。最内側の配列a は、その発光ダイオードa 1 を導電パターン部P 1 で、直ぐ外側の配列b の発光ダイオードb 1 と接続することにより、配

列 b に直列接続されている。配列 b と内側から3番目の配列 c は、発光ダイオード b 1 と配列 c の発光ダイオード c 1 とを導電パターン部 P 2 で接続することにより、互いに直列接続されている。配列 c と 4番目の配列 d は、発光ダイオード c 1 と配列 d の発光ダイオード d 1 とを導電パターン部 P 3 で接続することにより、互いに直列接続されている。他の隣接する配列も同様にして導電パターン部で直列接続されている。 T 1、T 2 は入力端子であり、入力端子 T 1、T 2 に所定の電圧が印加されると、各配列 a、b、c・・・n の発光ダイオードは全て同時に発光する。

5

20

25

各配列a、b、c・・・nの発光ダイオードが全て同時に発光することにより、 基板1の全面に同時に紫外線が照射され、接着剤層3が全面で同時に硬化される。 しかし、接着剤層3は光重合反応により硬化するので、重合時に発生する熱はかなりの量になり、基板1、2の温度が上昇し、基板1、2にひずみを生じることがある。硬化時の発熱を緩和して基板1、2のひずみを軽減するには、内周側から外周側に向けて、配列a、b、c・・・nの順に発光ダイオードを発光させて 15 行くことが有効であることが分かった。

配列a、b、c・・・nを順番に発光させるには、隣接する配列の間にMOSFETのようなスイッチ素子を設ける。この場合には、発光ダイオードa1とb1との間、b2とc2との間、・・・、n-1とnの間にそれぞれスイッチ素子20a,20b、・・・、20nを設け、これらを介して直列接続すれば良い。図6Bに示すように、スイッチ素子20a,20b、・・・、20nを順次オンオフさせる駆動ユニット21を円板状プリント基板7bの裏面に取り付けてもよい。スイッチ素子20aは発光ダイオードa1と発光ダイオードb1との間に設けられ、スイッチ素子20aの一端はプリント基板7bに形成されたスルーホールBHを通して発光ダイオードa1に接続され、スイッチ素子20aの他端はプリント基板7bに形成された他のスルーホールBHを通して発光ダイオードb1に接続されている。同様に、スイッチ素子20bの一端はプリント基板7bに形成されたスルーホールBHを通して発光ダイオードa2に接続され、スイッチ素子20bの他端はプリント基板7bに形成された他のスルーホールBHを通して発光ダイオードa2に接続され、スイッチ素子20bの他端はプリント基板7bに形成された他のスルーホールBHを通して発光

ダイオード c 2 に接続されている。他の所定の発光ダイオード間を接続するスイッチ素子は、図 6 B においてスイッチ素子 2 O a 、 2 O b の紙面向こう側に位置する。

駆動ユニット21は一定時間毎にスイッチ素子20a、20b・・・・を一定時間オンさせる。したがって、配列aの発光ダイオードが先ず全て発光し、所定時間、例えば20ms後にスイッチ素子20aもオンすることにより、配列bの発光ダイオードも全て発光する。同様にスイッチ素子を順次オンさせることにより配列a、b、c・・・nを順次発光させる。予め決められたオン時間が経過すると、スイッチ素子20aから順次20msごとにオフし、最後に配列nの発光ダイオードが発光を止める。このように、予め決めた一定時間だけ順次遅延させて、かつ一定時間オンさせる場合には、スイッチ素子の代わりに、例えばキャパシタと抵抗とからなる遅延回路を用いることもできる。

5

10

15

20

25

例えば、予め接着剤層のどの領域が硬化し難く、どこが硬化し易いかを測定しておき、駆動ユニット21に不図示のCPUを備え、各スイッチ素子20のオンの時間の長さ、オンの時間のタイミング、オンの順番など予めメモリに格納しておくことにより、硬化し難い領域に相当する発光ダイオードの発光時間を、硬化し易い領域に相当する発光ダイオードに比べて長くすることにより、最短の光照射時間で均一の硬化を図ることもできる。なお、前記実施例では配列a、b、c・・・nをスイッチ素子20を介して直列に接続したが、配列a、b、c・・・nの中では各発光ダイオードは並列接続されているので、電圧としては商用電源電圧で十分である。配列a、b、c・・・nをそれぞれのスイッチ素子20を介して全て互いに並列に接続しても良い。

また、スイッチ素子を介して配列 a、 b、 c・・・nをそれぞれ並列接続した 光照射機構と、図5に示したスピンナとを組み合わせると共に、最内周の接着剤 層から最外周の接着剤層までの厚さを測定できるセンサを設けても良い。この場 合、基板10間に付与された接着剤を展延するために高速回転を行っているとき、 最内周から最外周まで接着剤層の厚さを測定し、その測定値とCPUに格納され た設定値とを比較し、その厚さが設定値まで薄くなった箇所に相当する配列のス イッチ素子をオンさせることにより、先ずその配列の発光ダイオードをオンさせ、 続いて接着剤層が設定の厚さになった箇所に相当するスイッチ素子を順次オンさせることにより、厚さが設定値になった箇所から順次紫外線を照射することができる。このようにすることにより、いずれの箇所も設定値により近い接着剤層が得られ、より高品質の光ディスクを得ることができる。

5

10

15

20

別の実施例として、全ての発光ダイオードを直列接続、又は並列接続した、あるいは所定の複数個ずつ直列接続したものを並列接続した配列をスパイラル状に配置してもよい。スパイラル状の配列の最内側の直径は、基板間の接着剤層の内径よりも小さく、配列の最外側の直径は基板間の接着剤層の外径よりも大きくすることが好ましい。このままでも良いが、直列接続された又は並列接続された発光ダイオード間に所定の時間だけ遅らせる遅延素子又はスイッチ素子を接続するか、複数の発光ダイオード毎に、例えば、発光ダイオード10個ごとにスイッチ素子又は遅延素子を接続する。前記遅延素子により、又は前記スイッチ素子を順次オンさせることにより、スパイラル状に配置された発光ダイオードを1つずつ、または複数個ずつ、内周側から外周側に向けて発光させることができる。これにより、より品質の高い光ディスクを得ることができる。

以上の実施例では、硬化される接着剤層の面に比べて同等か、幾分広い面を発光面とするように、多数の発光ダイオードを同心円状又はスパイラル状に配置した。しかし、発光ダイオードを相互に近接させてランダムに、あるいは隣接する発光ダイオード間の間隔が一定距離になるようにヘキサゴナル、同心円状又はスパイラル状などに配置してもよい。硬化される接着剤層の面に比べて同等か、幾分広い面を発光面とするように多数の発光ダイオードを配置せずに、硬化される接着剤層の面の一部分の面を発光面とするように発光ダイオードを配置しても良い。

この実施例について図7により説明する。半導体発光ユニット7の支持体7b は扇状のプリント基板7bを有し、このプリント基板7b上には複数の発光ダイオード7aが密に近接して配置されており、プリント基板7bに形成された導電パターン(図示せず)により、全て並列に接続されている。したがって、全ての発光ダイオード7aは同時に点滅される。その発光面Xは基板10の表面から10mm以下の所定の距離にある。この実施例では、半導体発光ユニット7と基板 10を相対的にある一定の回転速度で回転させる。基板10を回転させるには回転駆動機構が必要になるが、前述のようにスピンナを兼用すれば、特別な回転駆動機構は不要である。支持体7bを扇状としたことにより、外周側に配置される発光ダイオード7aの個数は内周側に比べて直径にほぼ比例して多くなるので、内周側と外周側の周速度が異なるにもかかわらず照射時間を等しくすることができる。この半導体発光ユニット7は前述実施例に比べて必要な発光ダイオードの個数を大幅に低減でき、コストを低減できるが、同一特性の発光ダイオードを用いたとすると、接着剤層の硬化時間は長くなる。しかし、半導体発光ユニット7が存在しない部分の基板に冷却風を吹きつけて、接着剤層の硬化時に発生する光重合反応熱の影響を低減できるから、より一層、発光面×を基板10に接近させることが可能である。

以上の実施例では発光ダイオードを連続発光させたが、パルス状、つまり断続して発光させても良い。この場合には、連続して発光させる場合に比べて、発光ダイオードに高いピーク電流を流して高い光度の紫外線を発生することができる。連続時に比べてピークの大きな電流を、順次内側の周の発光ダイオードから外側の周の発光ダイオードに流すことにより、より質の高い接着剤の硬化が期待できる。さらに、必要に応じて、それぞれの発光ダイオードに供給する電流パルスの幅やピーク値、あるいは電流パルス間の休止時間の幅を制御することにより、より均一の質の高い接着剤の硬化を行うことができる。

15

20

25

本発明で用いるのに適した接着剤について述べる。現在、市販されている紫外線硬化型の接着剤は取扱いの過程で硬化が開始することが無いように、紫外線に対する感度を低下させる光重合開始剤が添加されているが、発光ダイオードはフラッシュランプに比べて紫外線の光度が低いので、紫外線に対する感度を高める光重合開始剤を増量するのが好ましい。また、接着剤に添加する光重合開始剤を増やして、紫外線に対する感度を高くすると、従来の環境で接着剤を扱うことは不可能になるので、この場合の照明には好ましくは赤色発光ダイオードを用いる。この赤色発光ダイオードは波長が635 $\mu$ mを中心とする数十 $\mu$ mの波長の紫外線であり、前述の波長範囲300~420 $\mu$ mの波長は含まないので、赤色発光ダイオードの照明の中では従来と同様にして感度の高い接着剤を取り扱うことが

できる。なお、波長が590 $\mu$ m前後の黄色の光を発光する黄色発光ダイオード、波長が520 $\mu$ m前後の緑色の光を発光する緑色発光ダイオードも前述の波長範囲300~420 $\mu$ mの波長は実質的に含まないので、照明として用いることができる。このように、紫外線に対し増感された接着剤の硬化装置として紫外線発光用のダイオードを用い、その接着剤を取り扱う場所の照明として、赤色発光ダイオードや黄色発光ダイオードなど、波長範囲280~450 $\mu$ mの波長を含まない発光用半導体素子を用いることにより、電力使用料を大幅に低減することができ、環境の面から非常に好ましく、またコストも削減できる。

5

10

20

25

紫外線に対し増感された接着剤の硬化装置として紫外線発光用のダイオードを 用い、その接着剤を取り扱う場所の照明として波長範囲300~420μmの波 長を含まない発光用半導体素子を用いた場合には、基板にその感度の高い接着剤 を供給する工程と、その接着剤を介在させて基板同士を重ね合わせ、かつスピン して貼り合わせる工程は、前記発光用半導体素子が発する光の照明の下で行われ る。

15 なお、以上の実施例では基板として光ディスクの基板について説明したが、基板は透明な、つまり光の透過率の高いガラス、レンズなどその他の板状体であっても良く、前述と同様に硬化させて貼り合わせることができる。

さらに、以上の実施例では半導体発光ユニットを発光ダイオードで構成する例について述べたが、同様な波長の可視光レーザを発生する半導体レーザのような固体レーザであってもよい。この場合には、固体レーザの光の集束率を緩やかにし、半導体発光ユニットと照射面との間隔を広めにして、照射面に均一に光が照射されるように、固体レーザを配置する。また、主に488.5 nmの波長のレーザ光を発生するアルゴンガスレーザ、632.8 nmの波長のレーザ光を発生するヘリウム/ネオンガスレーザのようなガスレーザ、あるいは適切な色素を用いたダイレーザなども光源として用いることもできる。

接着剤を展延するためのスピンナからディスク基板を取り出す前に、接着剤の一部分又は全部を280~450nmの範囲にピーク波長がある紫外線を照射して接着剤を半硬化または硬化させて仮付けを行っても良い。この場合には、スピンナが回転している内に前記仮付けを行った方が、均一に仮付けを行えると共に、

仮付けの時間を別途必要としないので好ましい。特に、光ディスクへの影響を生じないために、光ディスク基板の内周側における非記録領域に存在する接着剤だけに、280~450nmの範囲にピーク波長がある紫外線を照射して半硬化または硬化させ、仮付けを行うのが好ましい。この場合には、紫外線照射による他への悪影響がほとんどないので、スピンナ内で紫外線照射を行って仮付けができる。このように、仮付けを行った後に、不図示の一般的な移送機構によりスピンナから光ディスク基板を取り出し、次の工程に移送すれば、光透過層とディスク基板、又はディスク基板同士のずれが発生せず、高品質の光ディスクを得ることができる。

5

20

25

10 以上の実施例では発光半導体素子として発光ダイオードを用いた例について説明したが、280~450nmの波長範囲に波長ピークが存在する半導体レーザ、例えば405nmの波長のレーザ光を発生する青紫レーザでも良い。また、第3高調波が355nmの波長のレーザ光を発生する、ネオジウム(Nd)をドープしたYAGレーザ、約351nmまたは364nmの波長のArレーザ(二価イオン)などのようなガスレーザでもよい。ガスレーザを使用して、光ディスク基板を回転させながら光ディスク基板の内周側における非記録領域に存在する接着剤だけにレーザ光を照射して半硬化または硬化させ、効率的に仮付けを行うこともできる。

さらに、蛍光灯のようなランプと、405nm及びその近傍の波長を通過させない波長通過フィルタとを組み合わせても良い。この場合、波長通過フィルタは光ディスクの記録膜に記録を行う青紫レーザが発光する光の波長である405nm及びその近傍の波長よりも長い波長の可視光、好ましくは430nm以上の波長をもつ可視光だけを光ディスク基板に照射し、少なくとも405nm及びその近傍の波長と同等又はそれよりも短い波長の光をカットし、光ディスク基板に照射しない。

この実施例でも前述実施例と同様に、青紫レーザーにより記録または再生を行う光ディスクの記録膜へのダメージを与えることなく光透過層の又は接着剤である可視光硬化型組成物硬化することができ、また、その硬化後にあっても、405 nm及びその近傍の波長の光の透過率が高い可視光硬化型組成物を採用した光

ディスクを提供することができる。

#### [実施例2]

5

10

15

20

25

次に、本発明の実施例2について説明する。図8ないし図15において、スピンナ31は、接着剤を介して重ね合わされた2枚のディスク基板32を高速回転させて、接着剤を2枚のディスク基板間に展延させ、余分な接着剤を振り切る。スピンナ31は、2枚のディスク基板32を移送機構33から受け取って吸引保持するディスク受台31aと、ディスク受台31aを高速回転させるための電気モータのような回転駆動装置31bと、振り切られた接着剤の飛散を防止する円筒状の外壁31cと、センターピン31dとを有する。

移送機構33は、接着剤を介して重ね合わされた2枚のディスク基板32を他の位置からディスク受台31aまで搬送して載置し、またディスク受台31aから貼り合わされたディスク基板32を他の位置に搬送する。移送機構33は、ディスク基板32を吸着又は開放する吸着ヘッド部33aと、吸着ヘッド部33aを垂直方向および水平方向に移動させるハンドリング部33bと、ハンドリング部33bを駆動する駆動部(図示略)を有する。

仮付機構34は、この実施例において重要な要素である。仮付機構34は、ベース部材35上に固定されたシリンダのような横方向駆動装置34aと、横方向駆動装置34a上に取り付けられたシリンダのような縦方向駆動装置34b、縦方向駆動装置34bの可動部に固定されたアーム部材34c、及びアーム部材34cの先端に設けられた仮付け用発光機構34dを有する。

仮付け用発光機構34dの一例を、図14Aおよび図14Bに示す。この仮付け用発光機構34dは、アーム部材34cの先端部に固定された環状の支持部材A3と、支持部材A3にリング状に配置され、電気的に互いに直列接続又は並列接続された複数の発光ダイオードB3を有する。発光ダイオードB3は、並列又は直列に接続する導電パターンが形成されたリング状のプリント回路基板C3に搭載されている。発光ダイオードB3に直流電流を供給する入力導線D33が設けられている。ディスク基板32は中央孔を有し、その中央孔を中心とする所定幅の内周領域は、情報記録が行われない非記録領域(例えば、図15に示すL)

として広く知られている。非記録領域しよりも外側は、情報の記録が行われている、又は後で記録が行われる情報記録領域である。リング状に配置された発光ダイオードB3は、仮付け用発光機構34dが位置合わせされたときにディスク基板32の前記非記録領域に対向する仮想円上に配置されている。図面では、一重に発光ダイオードB3が配置されているが、紫外線のような光がディスク基板32の非記録領域の接着剤に照射されれば良いので、二重以上に発光ダイオードB3が配置されていても良い。

5

10

15

20

次に、図8ないし図14Aおよび図14Bを用いて仮付け方法の一例について説明する。まず、移送機構33は、不図示のドーナツ状に供給された接着剤を介して重ね合わされたディスク基板32を吸着ヘッド部33aで吸着してスピンナ31のディスク受台31aの真上まで搬送する。次に、ハンドリング部33bが降下し、ディスク基板32がディスク受台31aに接触する寸前にハンドリング部33bが停止する。同時に、吸着ヘッド部33aの吸引が止み、ディスク基板32はディスク受台31aの中心に位置するセンタリング部材31dによりディスク基板32のセンタリングが行われる。

次に、図9に示すように移送機構33のハンドリング部33bが上昇を開始すると同時に、ディスク基板32をスピンナ31のディスク受台31aに吸着した状態で回転駆動装置31bがディスク受台31aを高速回転させる。これにより、ディスク基板32を高速回転させてディスク基板間に接着剤を展延させ、不要な接着剤を振り切る。この過程で、仮付機構34の横方向駆動装置34aが動作し、縦方向駆動装置34bとそれに固定されたアーム部材34cを矢印方向、つまり図面左方向に移動させ、その先端部の仮付け用発光機構34dを予め定めた位置まで移動させて横方向駆動装置34aが動作を停止する。

25 縦方向駆動装置34bが下降動作を開始して、図10に示すようにアーム部材34cを鉛直下方向に動作させ、ディスク基板32に接触しない位置、例えばディスク基板の上面から例えば0.4mm又はそれ以上の位置で停止させる。仮付け用発光機構34dは、スピンナ31の高速回転により接着剤層がディスク基板間に展延された後に発光を開始し、上側基板を通してディスク基板32の非記録

領域に形成された接着剤層だけに紫外線を照射し、接着剤層を半硬化又は硬化させる。このとき、ディスク基板32が高速回転していた方が、均一に接着剤層を半硬化又は硬化できるので好ましい。仮付けに要する時間の長さにもよるが、仮付けに要する時間が高速回転の時間よりも長い時間が必要な場合には、高速回転の終了後に適当な低速回転時間を設けても良い。

5

10

15

20

25

接着剤層の半硬化又は硬化が行われて仮付けが済むと、仮付け用発光機構34 d は紫外線の発光を止め、図11に示すように縦方向駆動装置34bがアーム部材34cを鉛直上方向に少し上昇させる。次に、図12に示すように横方向駆動装置34aが動作してアーム部材34cを矢印方向、つまり図面右方向に初期位置まで移動させて停止する。このとき、図13に示すように、移送機構33は、仮付けされたディスク基板32を吸着ヘッド部33aで吸着保持して持ち上げ、次の位置、例えば図示しない紫外線照射による硬化位置まで搬送し、接着剤の十分な硬化を行う。以後同様な動作を繰り返す。

以上述べたように、この実施例ではスピンナ31にて高速回転によりディスク基板32間に接着剤を展延させた後、直ぐにディスク基板32の非記録領域に形成された接着剤層だけに紫外線を照射して半硬化又は硬化させて仮付けし、次の位置に搬送する。したがって、情報記録領域に悪影響を与えることなく、搬送時にディスク基板32間にずれを発生させない。また、高速回転により2枚のディスク基板32がほぼセンタリングされている状態で仮付けするので、従来に比べて品質の高いディスクを得ることができる。

他の実施例について説明する。図15に示す仮付け用発光機構34dは、スピンナ31が高速回転動作を開始した後、所定時間の経過後に紫外線の発光を始める。前記所定時間は、接着剤の粘度などの特性、周囲の温度、湿度などによって影響されるので一概には設定できず、予め実験により得られたデータをCPUなどに格納しておき、そのときの条件によって決められる。周囲の温度、湿度などを一定に管理することにより、使用する接着剤の特性によって前記所定時間を設定することも可能である。このように、スピンナ31が高速回転動作を開始した後、不図示のタイマにより所定時間の経過を検出するとき、入力導線D3から電流が供給され、仮付け用発光機構34dを発光させることによって、ディスク基

板32a、32b間の非記録領域の接着剤32cがディスク基板32a、32bの中央孔から流出しないうちに硬化させることができる。したがって、仮付け用発光機構34dの発光開始時点を更にコントロールすることによって、接着剤の内周側への延びを制御することができ、図15に示すよりも内周縁に近い位置まで延ばすことも可能である。

5

10

15

20

25

一般に図16の鎖線で示すように、高速回転させて接着剤をディスク基板間に展延させると、鎖線×で示すように遠心力によって内側方向が外側方向よりも接着剤層の膜厚が薄くなる傾向がある。しかし、前述のように、ディスク基板が高速回転している間に、例えば、高速回転時間の1/2程度経過後から4/5程度経過するまでに、仮付け用発光機構34dを発光させ、ディスク基板の非記録領域に形成された接着剤層だけに紫外線を照射して半硬化又は硬化させて仮付けした場合には、内周方向への広がりが制限される。したがって、内周側に延びる接着剤層の膜厚を曲線yで示すように厚くすることができる。つまり、ディスク基板内周側の接着剤の膜厚をコントロールすることができる。

以上の実施例では、仮付機構34の仮付け用発光機構34dに発光ダイオードを用いたが、半導体レーザ又はガスレーザであっても良い。半導体レーザの場合には、半導体レーザを1個、又は複数個を等間隔で、あるいはジグザグに配置して発光ダイオードに代えて配置してもよい。ガスレーザの場合には半導体レーザに比べて大きいパワーを得ることができるので、1個のガスレーザを用い、そのレーザ光がディスク基板の非記録領域に照射されるようガスレーザを配置し、ディスク基板を回転させれば良い。しかし、必ずしもディスク基板を回転させる必要はなく、仮付機構34の仮付け用発光機構34dを回転させることも可能である。

レーザを使用せずに仮付けのパワーを向上させるには、ディスク受台31aを透明なガラスなどの材料で構成し、仮付け用発光機構34dをディスク受台31 aの下方にも配置し、ディスク基板32の両側から接着剤層に紫外線を照射することにより、より短い時間で仮付けが可能になる。

上面からの照射のみ行う場合、ディスク受台31aの上面の紫外線照射領域に 紫外線反射膜を形成しておけば、反射した紫外線により効率よく仮付けを行える。 以上の実施例ではスピンナのディスク受台上のディスク基板の接着剤層を仮付けしたが、図15に示すように、センタリング部材31dがピン状のものの場合には、ディスク基板32の中央孔の径に比べてセンタリング部材31dの径を余裕をもって小さくしなければならない。このため、2枚のディスク基板32a、2bのセンタリングを高精度で行うことはできない。そこで、この実施例では、基板を一時的に載置する位置にセンタリング機構を設け、その受台37に相当する不図示の受台のセンタリング部材31dを拡縮径動作できる構造とした。

5

10

15

20

25

センタリング部材31dは、中心から120°毎に3分割された構造になっていて、不図示の駆動装置によって扇形のセンタリング小片1d1、1d2、1d3を拡径および縮径させる。通常の状態では図17Aに示すように、センタリング小片1d1、1d2、1d3を拡径および縮径させる。通常の状態では図17Aに示すように、センタリング部材31dの外形は小さくなっている。この縮径状態のとき、ディスク基板32の中央孔Hにセンタリング部材31dが容易に挿入されるようにしてディスク基板32が不図示の受台に載置される。次に、センタリング部材31dが不図示の駆動装置により拡径動作を行い、センタリング小片1d1、1d2、1d3が図17Bに示すように放射外方向に拡径すると、それらの円弧部分がディスク基板32の内周面を放射外方向に加圧する。この加圧力でディスク基板32の非常に高精度のセンタリングが行われる。

この高精度センタリング状態で、図15に示したように仮付機構の仮付け用発 光機構34dを配置し、紫外線を非記録領域の接着剤層に照射して仮付けすることにより、次に不図示の移送機構で不図示の硬化装置まで搬送しても全くディスク基板同士のずれは観察されず、高精度のセンタリングが行われたDVDを得ることができる。なお、センタリング部材31dは拡径、縮径動作を行うものならば、図17Aおよび図17Bに示した構造のものに制限されることはない。また、図17Aおよび図17Bの実施例では図11の一時載置位置の受台37に相当する不図示の受台のセンタリング部材31dを拡縮径動作できる構造としても良い。

以上の実施例ではディスク基板の内側の非記録領域の接着剤層を半硬化又は硬化させているので、外側の非記録領域の接着剤層を半硬化又は硬化させる場合に

比べて、その後の接着剤層の硬化時に影響を与えない。仮付け時にはディスク基板32と仮付け用発光機構34dとは必ずしも相対的に回転している必要はなく、仮付け用発光機構34dがディスク基板32の非記録領域上に軽く接触していても良い。また、仮付け用発光機構34dがディスク基板32の非記録領域及び情報記録領域の全面又は一部分に紫外線を照射して、ディスク基板の非記録領域及び情報記録領域に相当するディスク基板間の接着剤層を半硬化または硬化させても本発明の所期の効果を得ることができる。各ディスク基板は2枚のディスク基板を貼り合わせたものであっても良い。一方のディスク基板は次世代DVDのカバー層となる薄いフィルムであっても良い。以上の実施例では、吸着ヘッドとして説明したが、吸着タイプでなく、機械的に把持する形態など他の形態のものであっても良い。

# [実施例3]

5

10

15

20

25

図18は、ディスク基板の貼り合わせ装置の実施例3に使用されるディスク載置台を示す。ディスク載置台は、接着剤を介して重ね合わされたディスク基板41a、41bの中央孔に 挿入されるセンタリング機構44と、その外周であって、載置台43に備えられた発光機構45とによって、基本的に構成される。

図19及び図20に示すように、発光機構45は円環状に配置された複数の発光ダイオード46により構成され、発光ダイオード46は、導電パターンが形成された円環状のプリント回路基板47に搭載されている。円環状に配置された発光ダイオード46は、ディスク基板41a、41bの中心孔を中心とする所定幅の非記録領域(例えば、図19に示すし)に対向するように載置台43の内部に配置される。発光ダイオードが発する光の波長領域は、前述したディスク基板の波長特性及び接着剤の光重合反応が行われる波長領域などから、280nm以上、450nm以下が好ましい。

発光ダイオード46を高密度で実装すると、その発熱量は無視することができない。したがって、この実施例では発光ダイオード46が搭載されているプリント回路基板47の裏面に、図示しないアルミニウム製の薄い放熱板を設けている。

さらに、発光ダイオード46が搭載されたプリント回路基板47は、円環状の支持部材48に納められている。不図示のアルミニウム製の放熱板を冷却するために、その放熱板の下部には、空気を通す冷却媒体流通路410が設けられている。冷却用の空気は、供給口411aから供給され、円環状の冷却媒体流通路410を通って前記放熱板を冷却しながら排気口411bから排気される。

5

発光ダイオード46による発熱は、前記アルミニウム製の放熱板を通して放熱 される。さらに、その放熱板の表面を冷却しているため、冷却効率が高く、ディ スク基板への熱伝導の影響と、発熱による発光ダイオード46の破損とを防ぐこ とができる。

- 10 支持部材48に発光ダイオード46が搭載されている発光機構45は、単一の 部品として取り扱うことができる。したがって、発光ダイオード46が破損した 場合でも、その発光機構全体を交換することで、メンテナンスが容易になる。図 18に示す9はシリンダロッド49aを有するシリンダであり、上下駆動装置と して働く。
- 15 図18に示すように、センタリング機構44は、上下に可動する軸体412と 弾性体413とにより構成される。軸体412は円柱状であり、その上部が軸体 412から放射方向に傘のように拡がっている傘部412aを有する。軸体41 2の下部は駆動機構であるシリンダ49のシリンダロッド49aに接続されてお り、軸体412を上下に可動させる。
- 20 弾性体413は、例えばシリコンゴムなどの適度な弾性と硬度とを有する樹脂でできている。図18に示すように、弾性体413は軸体412の回りに取付けらており、その弾性体413の上面は傘部412aの下面で押さえられている。弾性体413は適度な肉厚を有しており、弾性体413と軸体412の側面との間には間隙415が存在する。
- 25 シリンダ49のシリンダロッド49aの後退により軸体412を降下させると、 弾性体413は軸体412の傘部412aにより加圧され、ディスク基板41a、 41bの中心孔の中心軸線方向に収縮され、ディスク基板41a、41bの半径 方向にシリコンゴムの弾性体413が膨らむ。

図21および図22に示すように、接着剤42によって重ね合わされた2枚の

ディスク基板41a、41bの中心孔に挿入されたシリコンゴムの弾性体413は、半径方向に膨らむことで、ディスク基板41a、41bの中心孔の内周側面416a、416bに圧力を加えて、ずれを修正する。

弾性体413が半径方向に膨らんだときに、弾性体413と軸体412の側面との間に間隙415があるので、弾性体413がディスク基板41a、41bの中心孔の内周側面416a、416bからの負荷を受けると、弾性体413が間隙415の方向に加圧力を逃がすことができる。したがって、内周側面416a、416bに必要以上のストレスが加わることがない。

5

10

15

20

25

その後、シリンダ49のシリンダロッド49aが前進することによって軸体412を上昇させると、シリコンゴムの弾性体413はその弾性力によって元の形状に戻り、ディスク基板41a、41bの中心孔の内周側面416a、416bへの加圧力が取り除かれる。

ディスク基板41a、41bのずれを修正するためには、重ね合わせた2枚のディスク基板の双方の中心孔の内周側面416a、416bに最適な圧力を加える必要がある。しかし、前述のように、成型されてくるディスク基板の中心孔の内径はバラツキがあり、必ずしも一致しない。図23に示すように、シリコンゴムの弾性体413がディスク基板の半径方向に膨らむと、内径の異なっている2枚のディスク基板の中心孔の側面416a、416bに添って弾性体413が柔軟に変形して、双方の側面416a、416bの全周にわたって圧力を加えることで、一方の側面又は部分的に負荷をかけることはなく、ずれを修正して精密に芯出しをすることができる。したがって、ディスク基板41a、41bのチルトに悪影響を与えることが無い。

シリコンゴムの弾性体 4 1 3 を半径方向に膨らませたときに、弾性体 4 1 3 の側面の円弧が大きく、平坦に近ければ近いほど好ましい。円弧が小さい場合、重ね合わせたディスク基板 4 1 a、 4 1 bの中心孔の内周側面 4 1 6 a、 4 1 6 bに最適な圧力を加えられないために、重ね合わせたディスク基板に引き剥がす力が加わる可能性がある。そこで、弾性体 4 1 3 はある程度の高さが必要であり、本実施例の弾性体 4 1 3 では、載置台 4 3 に載置されたディスク基板 4 1 a の表面から、10 mm前後の高さを有している。

ディスク基板の貼り合わせ方法の一例を図24A~図24Dにより説明する。 図24Aに示すように、接着剤42により重ね合わせた2枚のディスク基板41 a、41bをスピンナの載置台17に載置して高速回転を行い、ディスク基板間 の接着剤42を一様に拡げ、余剰の接着剤42を振り切る。

5 次に、図24Bに示すように、高速回転によりディスク基板間の接着剤42を 均一に展延した後、図示しない移送機構により、本発明のディスク載置台43に ディスク基板が載置され、センタリング機構44にディスク基板の中心孔が挿入 される。ディスク載置台43は、貼り合わせ装置のスピンナと紫外線照射装置と の間に位置している。

10 次に、図24Cに示すように、ディスク基板が載置されると、シリンダ49のシリンダロッド49aが動作して軸体412を降下させることで、弾性体413が上部から加圧され、ディスク基板の半径方向に膨らむ。したがって、チルトを悪化させること無くディスク基板同士のずれを修正し、精密な芯出しを行う。

芯出しが行われた後、ディスク載置台43のセンタリング機構44の外周に取付けられている発光機構45の複数の発光ダイオード46が発光を開始し、ディスク基板の非記録領域の接着剤層を硬化させる。

15

20

25

非記録領域の接着剤層を硬化させることにより、芯出しを維持すること以外に、接着剤42がディスク基板41a、41bの中心孔の内周側面416a、416 bから流れ出すことを防止する効果がある。さらに、発光ダイオード46の発光 開始時点を制御することによって、接着剤42の内周側への延びを制御することができる。したがって、ディスク基板の内周の接着強度を強化し、外観の品質に優れた光ディスクを得ることができる。

発光ダイオード46の発光による発熱で、ディスク基板が温度上昇しないように、発光ダイオード46の下部に設けられている冷却媒体流通路410に冷却空気を常時送風することが好ましい。

その後、図24Dに示すように、芯出しをして仮付けを行ったディスク基板を、別の位置にある紫外線硬化装置の載置台418に移送し、紫外線照射ランプ419から紫外線が照射されることにより、基板間全域の接着剤42が完全に硬化される。

この実施の形態では、高速回転による接着剤42の展延後に、重ね合わせたディスク基板間全域の接着剤42を硬化させる前に、本発明のディスク載置台43において重ね合わせたディスク基板を精密に芯出しして、生産効率を低下することなく基板間の接着剤を部分的に硬化して仮付けすることができる。

5 センタリング機構 4 4 は、この実施例に限定されるものではなく、例えば空気 又は液体のような流体を供給することで、ディスク基板の半径方向に膨らむ樹脂 製の弾性体を用いてもよい。

以上の実施例では、ディスク基板の内周部に対応する位置に発光ダイオードを配置した発光機構45について述べたが、発光機構45はディスク基板の全面に相当する面域に発光ダイオードを配置したもの、あるいは中間に円環状に発光ダイオードを配置したもの、又は120度間隔、あるいは90度間隔で放射方向に1列又は複数列に発光ダイオードを配置したものなどであってもよい。いずれの場合も発光機構45は、ディスク載置台43に備えられる。必要に応じてディスク載置台43は上下に移動できるようになっていてもよい。

10

15 発光機構 4 5 は、発光ダイオードに限らず、半導体レーザ、又はキセノンランプ、メタルハライドランプ等の紫外線照射ランプを用いても構わない。半導体レーザの場合には、半導体レーザを複数個等間隔で、発光ダイオードに代えて配置してもよい。紫外線照射ランプの場合には、小型で円環状のものを配置すればよい。

20 他の実施例として、芯出しを行うと同時に、ディスク基板間に展延された接着 剤の全面に紫外線を照射して硬化を行う実施例を図25に示す。この場合には、 図25に示すようにディスク載置台43の内部に、従来に比べて小型の円環状の 紫外線照射ランプ20を1灯、もしくは複数灯備え、この紫外線照射ランプ20 からの紫外線でディスク基板間に展延された接着剤42の全面を硬化させる。

25 前記紫外線照射ランプ20は、ディスク基板41a、41bの外径とほぼ等しい内径をもつディスク載置台43の中に入っており、ディスク載置台43はディスク基板に対向する面が開いており、又は耐熱ガラスで覆われており、他の面は鏡面に近い状態になっている。したがって、紫外線は効率良くディスク基板に照射される。

紫外線照射ランプ20による発熱を防ぐために、ディスク載置台43に冷却媒体流通路を設け、空気を供給することでディスク載置台43と紫外線照射ランプ20とを冷却することが好ましい。

この実施例では、芯出しを行うと同時に、ディスク基板間に展延された接着剤の全面を硬化させるため、その後の工程において、接着剤の全面を完全に硬化する工程を必要とする場合、接着剤の硬化が開始されているので、短時間で完全に硬化させることができる。また、紫外線硬化装置の小型化が図れる。

この装置では、小型の紫外線照射ランプを搭載しているので、紫外線の照射量が通常の紫外線照射による硬化装置(例えば、図24Dに示す紫外線硬化装置)
10 に比べて小さい。したがって、仮付けではなく、接着剤をほぼ完全に硬化させるために、ターンテーブルなどの回転する搬送機構に、図25に示す構造の紫外線照射機構を複数個取り付け、所定の位置まで搬送される過程で前記接着剤の全面が完全に硬化されるようにしても良い。もちろん、ディスク基板の全面に相当する面域に発光ダイオードを配置したディスク載置台を複数個取り付け、前記接着剤の全面が完全に硬化されるようにしても良い。

貼り合わせるディスク基板は、厚さの異なるディスク基板、例えば一方のディスク基板が薄いフィルムの場合でも、本発明の効果を得ることができる。

# 特許請求の範囲

1. 基板間の接着剤の硬化方法であって、

発光半導体素子又はガスレーザにより紫外線を発光させる工程と、

- 5 前記紫外線を、透明な第1基板と第2基板との間に展延された接着剤に、前記 第1基板と第2基板の少なくとも一方を通して照射し、前記接着剤を硬化又は半 硬化させる工程とを具備する。
- 2. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、前記紫外線は、硬化する 10 前の前記接着剤に対する透過率が、硬化後の前記接着剤に対する透過率よりも低 くなる範囲の波長を有する。
  - 3. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、前記紫外線の波長は、主に280-450nmの範囲にある。

15

25

4. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、

前記発光半導体素子又はガスレーザの紫外線の発光面と、前記基板の照射面との間の距離は10mm以下である。

- 20 5. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、前記紫外線の照射中に、 前記紫外線と前記接着剤とを相対的に動かす。
  - 6. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、前記第1基板又は第2基板の少なくとも一方には記録層が形成され、前記発光半導体素子又はガスレーザが発光する紫外線を、前記第1または第2基板の外周側から前記接着剤に照射することにより、前記接着剤を硬化又は半硬化させる。
  - 7. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、前記紫外線の照射により 前記接着剤を半硬化または硬化させた後、次工程へ前記基板を搬送し、紫外線を

照射して前記接着剤を硬化させる工程をさらに有する。

8. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、

前記第1および第2基板間に付与された前記接着剤を展延するために前記第1 および第2基板を高速回転させる工程と、前記高速回転が終了した後の低速回転 状態又は停止状態で、前記第1または第2基板の内周側から外周側へかけて前記 紫外線を順に照射し、前記接着剤を硬化又は半硬化させる工程とを有する。

- 9. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、
- 10 前記第1基板と第2基板との間からはみ出した前記接着剤へ前記紫外線を空気中よりも酸素濃度の低い雰囲気で照射する工程をさらに有する。
  - 10. 請求項1の基板間の接着剤の硬化方法であって、

前記第1および第2基板間の接着剤層の膜厚を検出し、前記高速回転に伴い前 15 記膜厚が設定の厚さまで薄くなったときに前記紫外線を照射する。

- 11. 透明な第1基板と第2基板との間に展延された接着剤に、前記第1基板および第2基板の少なくとも一方を通して紫外線を照射して硬化させる基板間の接着剤の硬化装置であって、
- 20 前記第1基板および第2基板を支持する支持機構と、前記接着剤を硬化すべき 領域に対向して配置された複数の発光半導体素子を有する半導体発光装置と、前 記発光半導体素子が前記接着剤から所定距離離れるように前記半導体発光装置を 配置する位置決め機構とを具備し、前記複数の発光半導体素子が発光する紫外線 により前記接着剤を硬化又は半硬化させる。

25

5

12. 請求項11の基板間の接着剤の硬化装置であって、前記位置決め機構は、 前記発光半導体素子と前記接着剤との距離が10mm以内になるように前記半導 体発光装置を配置する。

- 13. 請求項11の基板間の接着剤の硬化装置であって、前記発光半導体素子は、硬化する前の前記接着剤に対する透過率が、硬化後の前記接着剤に対する透過率よりも低くなる範囲の波長を有する紫外線を発光する。
- 5 14. 請求項11の基板間の接着剤の硬化装置であって、前記発光半導体素子は、280-450nmの波長範囲内にある波長の光を主として発光する発光ダイオードである。
  - 15. ディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 10 第1基板と第2基板との間に配置された接着剤を展延するためのスピンナと、 前記基板を通して前記接着剤に紫外線を照射させて硬化させる硬化装置とを備 え、

前記硬化装置は、前記スピンナにより前記接着剤が展延された後の前記第1基板および第2基板を支持する支持機構と、前記接着剤を硬化すべき領域に対向して配置された複数の発光半導体素子を有する半導体発光装置と、前記発光半導体素子が前記接着剤から所定距離離れるように前記半導体発光装置を配置する位置決め機構とを具備し、

前記複数の発光半導体素子が発光する紫外線により前記接着剤を硬化又は半硬化させる。

20

15

16. 請求項15のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記硬化装置の前記発光半導体素子は、前記基板の内周部から外周部まで延びるように1列又は複数列に配列され、

前記支持機構および前記位置決め機構の少なくとも一方は、前記半導体発光装 25 置と前記第1および第2基板とを相対的に回転させる。

17. 請求項15のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記発光半導体素子は、プリント基板に固定されており、このプリント基板に 形成された導電パターンに接続されている。 18. 請求項15のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記発光半導体素子は、280-450nmの波長範囲内にある光を主として 発光する発光ダイオードである。

5

19. 請求項15のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記支持機構は前記スピンナの回転台であって、この回転台を高速回転することにより、前記第1基板と第2基板との間の接着剤が展延された後、前記回転台の上で前記紫外線が前記接着剤に照射される。

10

20. 請求項19のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記紫外線が前記接着剤に照射されるとき、前記回転台が回転する。

- 21. 請求項15のディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 15 前記スピンナにより展延された前記接着剤に光を照射して半硬化または硬化させ前記第1基板と第2基板を仮付けする発光装置と、

仮付けされた前記第1基板と第2基板を前記硬化装置まで搬送するディスク搬送機構とをさらに具備する。

20 22. 請求項21のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記発光装置は、前記基板の内周側の非記録領域に配置された前記接着剤に紫外線を照射し半硬化または硬化させて仮付けを行う。

23. ディスク基板を接着剤を介在させて貼り合わせるディスク基板の貼り合 25 わせ装置であって、

前記接着剤を介して重ね合わされた前記ディスク基板を高速回転させて前記接着剤を前記ディスク基板間に展延するスピンナと、

前記ディスク基板を通して光を照射して前記ディスク基板間に展延された接着 剤の硬化を開始させることにより、前記ディスク基板同士を仮付けする仮付機構 と、

25

仮付けされた前記ディスク基板を別の位置に移動させる移送機構と、 前記接着剤を硬化させる硬化装置とを備える。

5 24. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記仮付機構は、前記スピンナのディスク受台上に載置されている前記ディスク基板に光を照射して仮付けする。

- 25. 請求項24のディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 10 前記仮付機構は、前記スピンナにおいて前記ディスク基板が高速回転している ときに、前記ディスク基板の非記録領域に存在する前記接着剤に光を照射して、 その接着剤層の内周側を固定化する。
  - 26. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 15 貼り合わされた前記ディスク基板をセンタリング位置に移動させる移送機構と、 前記センタリング位置に配置され、前記貼り合わされたディスク基板の中央孔 に挿入されてその内周面を合致させるセンタリング部材を備えるセンタリング機 構と、

仮付けされたディスク基板を前記硬化装置へ移送する移送機構とをさらに具備 20 し、

前記仮付機構は、前記センタリングされたディスク基板を通して光を照射して 前記ディスク基板間の接着剤層の硬化を開始させることにより、前記ディスク基 板同士を仮付けし、

前記移送機構が前記仮付けされたディスク基板を硬化位置に移送し、前記硬化装置が、前記ディスク基板間の前記接着剤層を硬化させる。

27. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記仮付機構は、前記ディスク基板の情報記録領域でない非記録領域に存在する前記接着剤を半硬化又は硬化させる。

28. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記仮付機構は、前記光ディスク基板の情報記録領域に存在する前記接着剤を 半硬化または硬化させる。

5

29. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記仮付機構は、前記ディスク基板との間で相対的に回転が行われているとき、前記光を発生する。

10 30. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記仮付機構は、前記光を発生する発光ダイオード、半導体レーザ、あるいは ガスレーザを備える。

- 31. 請求項23のディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 15 前記仮付機構は、前記接着剤の硬化を開始させる光を発生する仮付け用発光機構と、前記仮付け用発光機構が先端にとりつけられたアーム部材と、このアーム部材を支持して鉛直上下方向に動かす縦方向駆動装置と、前記縦方向駆動装置を支持してこれを横方向に移動させることができる横方向駆動装置とを有する。
- 20 32. 請求項26のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記仮付機構は、前記センタリング機構に載置されている前記ディスク基板に 光を照射して仮付けする。

- 33. ディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 25 接着剤を介して重ね合わせた第1と第2のディスク基板を高速回転させて前記接着剤を前記ディスク基板間に展延するスピンナと、

前記接着剤を展延したディスク基板の中央孔に挿入されて、前記第1と第2の ディスク基板の内周側面を合致させるセンタリング機構を備えるディスク載置台 と、 前記ディスク基板を前記スピンナから前記ディスク載置台に搬送するディスク 基板移送機構とを備え

前記ディスク載置台は、前記内周側面を合致されたディスク基板に光を照射して前記ディスク基板間の接着剤層の硬化を開始させる発光機構を備えている。

5

34. 請求項33のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記発光機構は、前記ディスク基板の全面又は一部分の領域に存在する前記接 着剤を半硬化又は硬化させる。

10 35 請求項33のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記発光機構は、前記ディスク基板の非記録領域に存在する前記接着剤を半硬化又は硬化させる。

- 36. 請求項33のディスク基板の貼り合わせ装置であって、
- 15 前記発光機構は、前記光を発生する複数の発光ダイオードを有する。
  - 37. 請求項33のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記発光機構は、前記センタリング機構を囲む円環状の紫外線照射ランプを有する。

20

38. 請求項33のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記ディスク載置台は、前記発光機構を冷却するための冷却媒体流通路を備える。

25 39. 請求項33のディスク基板の貼り合わせ装置であって、

前記センタリング機構は、

前記ディスク基板の中央孔の内部を上下に可動する軸体と、

前記軸体に接続された駆動機構と、

前記軸体を囲む弾性体であって、前記駆動機構が前記軸体を降下させるときに

上部からの加圧力を受けて、前記ディスク基板の半径方向に膨らむ弾性体とを有 し、

前記弾性体が膨らむときにその弾性力で前記第1と第2のディスク基板の前記中央孔の内周側面を加圧する。

# 要約書

このディスク基板の貼り合わせ装置は、第1基板と第2基板との間に配置された接着剤を展延するためのスピンナと、前記基板を通して前記接着剤に紫外線を照射させて硬化させる硬化装置とを備える。前記硬化装置は、前記スピンナにより前記接着剤が展延された後の前記第1基板および第2基板を支持する支持機構と、前記接着剤を硬化すべき領域に対向して配置された複数の発光半導体素子を有する半導体発光装置と、前記発光半導体素子が前記接着剤から所定距離離れるように前記半導体発光装置を配置する位置決め機構とを具備する。前記複数の発光半導体素子が発光する紫外線により前記接着剤を硬化又は半硬化させる。

5

10